# ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЛЕГИРОВАННЫХ НИКЕЛИТОВ САМАРИЯ

# Зырин А.В.\*, Бондаренко Т.Н., Власко Н.И.

Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАНУ, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142, Украина \*Fax: 38(044)4243573 E-mail: rs@ipms.kiev.ua

#### Введение

Понижение рабочей температуры твердооксидных топливных элементов (SOFC) может расширить сферу их применения. При уменьшать важно сопротивление поляризации на межфазной границе электродэлектролит, которое существенно возрастает по снижения эксплуатационной температуры, особенно его доля, связанная с реакцией восстановлением кислорода. Поэтому подбор высокоэффективных катодных материалов и конструирование оптимального катодно-электролитного интерфейса остаются главными задачами, стоящими при разработке среднетемпературных SOFC.

В данном сообщении будут кратко рассматрены результаты электрофизических и рентгеноспектральных исследований новых электропроводных материалов на основе никелитов самария для среднетемпературных SOFC

Смешанные никельсодержащие оксидные соединения демонстрируют пример ценных физико-химических свойств, основанных на наличии у атомов никеля двух различных формальных состояний окисления (Ni<sup>2+</sup> или  $Ni^{3+}$ ). ЭТИМ Интерес соединениям возобновился после исследований высокотемпературной сверхпроводимости явления гигантского магнитосопротивления в перовскитоподобных системах. других Несмотря на TO, что никелаты демонстрируют ни одного из этих экзотических свойств, они, также как купраты и манганиты, являются представителями редкого семейства оксидов, имеюших металлическую электропроводность. Это позволяет использовать их в качестве электродов в таких устройствах, электрохимических топливные элементы c твердооксидным (SOFC), полимерным (PEMFC) или расплавнокарбонатным (MCFC) электролитом. Эпитаксиальные пленки из LaNiO<sub>3</sub> были использованы как электроды производстве сегнетоэлектрических устройств.

С кристаллохимической точки зрения соединения RNiO<sub>3</sub>, где R-атомы редкоземель

ных элементов (РЗЭ), являются ромбически искаженными перовскитами [1]. Идеальная кубическая структура никелатов РЗЭ состоит из центрированных никелем объемных октаэдров NіO<sub>6</sub>, расположенных в узлах простой кубической решетки. В центре элементарной ячейки (позиция (1/2 1/2 1/2)) - место для R-катиона, которое для обеспечения электронейтральности решетки должно быть занято катионом в необходимом состоянии окисления и с соответствующим размером.

В случае перовскитов RNiO<sub>3</sub> атомы РЗЭ слишком малы для удовлетворения этих критериев, поэтому практически неискаженные для всего ряда октаэдры NiO<sub>6</sub> наклоняются для заполнения избыточного объема. Эти повороты приводят К уменьшению и искажению элементарной ячейки сравнению идеальной кубической. Так как величина этих искажений связана межатомными расстояниями  $d_{Ni-O}$  и  $d_{R-O}$ , то их обсуждения могут быть проведены в терминах фактора толерантности  $t=d_{R-O}/(1.41d_{Ni-O})$ .

Металлическая проводимость наблюдается у LaNiO<sub>3</sub>. Очень узкий переход металлизолятор был обнаружен в никелатах Sm, Nd и Pr, температура перехода в которых значительно уменьшается с увеличением размера P39-иона.

Никелаты получают при высоких давлениях кислорода (для R=Sm, Eu, Gd - до 200 атм) или при высоком гидростатическом давлении (R=Dy, Ho, Y) в присутствии KClO<sub>4</sub>.

Кристаллическая структура никелитов состава  $R_{n+1}Ni_{n}O_{3n+1-\delta}$  (n=1-3), где величина  $\delta$ зависит от соотношения  $Ni^{3+}/Ni^{2+}$ , аналогична ряда структуре титанатов стронция  $Sr_{n+1}Ti_{n}O_{3n+1}$ , известных как фазы Раддлесдена-Уменьшенное содержание Поппера [1]. кислорода влияет на транспортные свойства никелитов. Вышеупомянутые перовскитомогут подобные соединения RNiO<sub>3</sub> рассматриваться как члены серии с п=∞.

Электронную структуру и электрофизические свойства материалов на основе чистого и легированного  $La_{2n+1-x}Ca_xNi_nO_{3n+1-\delta}$  (n=1-3) мы исследовали ранее [3-5].

Мы предприняли попытку создать электропроводную керамику на основе никелитов самария без использования высокого давления  $O_2$ . С этой целью увеличенное содержание в соединении трехвалентного никеля достигали путем синтеза гетеровалентных твердых растворов  $Sm_{2-x}Ca_xNiO_{4-\delta}$ .

## Экпериментальная часть

Образцы керамики из легированных никелитов самария были получены методами традиционного твердофазного синтеза. Сначала смешанные в дистиллированной воде порошки  $Sm_2O_3$ , NiO и  $CaCO_3$ , были после просушки спрессованы в брикеты и обожжены в воздухе при  $1000~^{\circ}C$  в течение 4 ч. После измельчения и перемешивания порошки прессовали в таблетки и спекали в воздухе при  $1250~^{\circ}C$  около 5 ч.

Рентгеновские дифрактограммы образцов с целью идентификации фаз и оценки однофазности были получены на дифрактометре ДРОН-1,5 с использованием  $CuK_{\alpha}$  излучения.

Дифрактограммы свидетельствуют о наличии в образцах ромбической фазы с пространствееной группой Fmm2.

электросопротивления измерения Для образцов в области температур 300-1200 К была использована 4-зондовая методика на переменном токе (33.3 Гц). Измерению на переменном токе было отдано предпочтение изза его скорости, лучшего соотношения сигнал/шум. автоматического устранения влияния термоэлектродвижущих сил. При измерении были использованы селективный нановольтметр типа 237 и двухкоординатный потенциометр типа ПДП-4. Измерительный ток силой 1-10 мА получали от НЧ-генератора  $\Gamma$ 3-33. Погрешность измерения типа сопротивления не превышала 10%.

Для проведения измерений рентгеновских поглощения (XAS) несколько спектров миллиграмм порошка исследуемого образца смешивали вакуумного маслом для диффузионного насоса И наносили беззольную фильтровальную бумагу, получая способом гомогенный образецпоглотитель для измерений на прохождение. XAS-измерения проводили вблизи К-края поглощения никеля (E=8333 eV [6]). Спектры были поглощения исследованы использованием тормозного излучения медной трубки при анодном напряжении 30 кВ на дифрактометре ДРОН-1,5 [7]. Кристалл-монохроматор (плоский кристалл кварца 2d=0.236013 нм) устанавливали в гониометре вместо исследуемого при диффрактометрии

образца. Образец-поглотитель помещали вместо фильтра, устраняющего  $K_{\beta}$ -излучение. Регистрацию излучения, отраженного кристаллом-монохроматором с известноым межплоскостным расстоянием и прошедшего через поглотитель, проводили сцинтилляционным счетчиком при стандартном  $\theta/2\theta$  вращении столика с кристаллом монохроматором и счетчика. Скорость сканирования составляла 0.25град $_{2\theta}$ ·мин $^{-1}$ .

Было измерено положение абсорбционного К-края поглощения чистого никеля и его соединений, в которых металл имел различные валентные состояния. При переходе от Ni к NiO и затем к никелату лантана LaNiO<sub>3</sub> (в котором преимущественно 3-валентный) никель положение К-края смещалось в коротковолновую сторону на 7,0 эВ и затем на 4,2 эВ, соответственно. По такой калибровочной зависимости было определено валентное состояние атомов никеля в исследованных легированных никелитах самария.

## Литература

- 1. Medarde María Luisa. Structural, magnetic and electronic properties of RNiO<sub>3</sub> perovskites (R=rare earth). J. Phys.: Condens. Matter 1997; **9**: 1679–1707.
- 2. Ruddlesden S.N., Popper P., Acta Crystallogr. 1958; 11: 541.
- 3. Уваров В.Н., Урубков И.В., Зырин А.В., Бондаренко Т.Н. Электронное строение осидных соединений  $La_{2-x}Ca_xNiO_{4-d}$ . Металлофиз. новейшие технол. 2003; **25** (8): 959-968.
- 4. Zyrin A.V., Bondarenko T.N., Urubkov I.V., Uvarov V.N. Conductivity and electronic structure of lanthanum nickelites. In: MIEC perovskites for advanced energy system. Kluver AP. 2004. p.295-301.
- 5. Уваров В.Н., Урубков И.В., Зырин А.В., Бондаренко Т.Н., Сенкевич А.И., Сизова Т.Л. Электронное строение оксида  $La_3Ni_2O_{7-d}$ . Металлофиз. новейшие технол. 2004; **26** (6): 713-724.
- 6. White E.W., Johnson G.G. X-ray Emission and Absorption Wavelengths and Two-theta Tables, ASTM Data Series DS 37A, (1970).
- 7. Зырин А.В., Бондаренко Т.Н. Использование стандартных рентгеновских дифрактометров для ускоренного определения зарядового состояния атомов и качественного анализа порошковых материалов по их рентгеновским абсорбционным спектрам. В сб. тез. междунарю конф. «Новейшие технологии в порошковой металлургии и керамике». Киев, 2003: с.399.